Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/797,476	FUJII, NAOKI	
Examiner	Art Unit	
Adom I Handaroon	2622	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
348	373, 374	6/16/2007	ALH
		· . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-			

INT	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
-			
Interference	e text search	1/6/2008	ALH

SEARCH (INCLUDING SEAF	NOTES CH STR/	ATEGY)	
		ATE	EXMR
Applicant name search view search history	1/6	5/2008	ALH